This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.



(11) Publication number: 2000305110 A

Generated Document.

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(21) Application number:

11110391

(51) Intl.

CI:

G02F 1/1365 G02F 1/1343 G09F 9/30 H01L 29/786 H01L 21/336 H04N 5/66

(22) Application date: 19.04.99

(30) Priority:

(43) Date of application publication:

02.11.00

(84) Designated contracting states: (71)Applicant:

SHARP CORP

(72) Inventor: KUBO MASUMI

YAMAMOTO AKIHIRO

(74)

Representative:

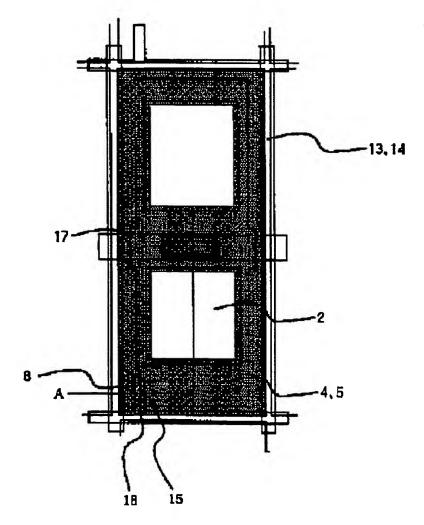
(54) LIQUID CRYSTAL DISPLAY DEVICE

(57) Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To prevent contact failure between a reflection electrode and a thin film transistor, to improve the use efficiency of ambient light and to obtain good display characteristics by forming the reflection electrode on an interlayer insulating film and electrically connecting the reflection electrode and a transmission electrode in the border region of these electrodes.

SOLUTION: A thin film transistor 18, a transmission electrode 2 electrically connected to the drain electrode 13 of the thin film transistor 18, and reflection electrodes 4, 5 disposed on the thin film transistor 18 and the transmission electrode 2 through an interlayer insulating film are formed on an insulating substrate. The transmission electrode 2 and the reflection electrodes 4, 5 are electrically connected in the border region of these electrodes. By electrically connecting the reflection electrodes 4, 5 and the transparent electrode 2 in the border region, contact failure can be decreased, and the use efficiency of ambient light and the numerical aperture in the reflection electrode region can be improved to obtain good display performance.

COPYRIGHT: (C)2000,JPO



(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2000-305110 (P2000 - 305110A)

(43)公開日 平成12年11月2日(2000.11.2)

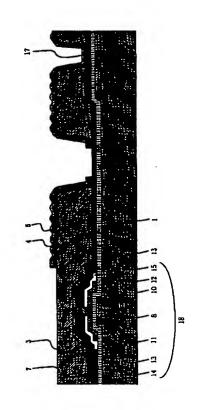
(51) Int.Cl. ⁷		識別記号		FΙ				:	テーマコート゚(含 ፡	专)
G02F	1/1365			G 0	2 F	1/136		500	2H09	2
	1/1343					1/1343			5 C 0 5	3
G09F	9/30	3 4 8		G 0	9 F	9/30		348A	5 C O 9	1
		3 4 9						349D	5 F 1 1 ()
H01L	29/786			H0	4 N	5/66		102A		
			審查請求	未請求	請求	項の数3	OL	(全 12 頁)	最終頁例	こ続く
(21)出顯番号	}	特顧平11-110391		(71)	出願人		049 プ株式	会社	-	
(22)出願日		平成11年4月19日(1999.	4. 19)					阿倍野区長池	町22番22号	
				(72)	発明者					
							大阪市 株式会	阿倍野区長池 社内	」町22番22号	シ
				(72)	発明者	山本	明弘			
						大阪府	大阪市 株式会	阿倍野区長池 社内	町22番22号	シ
				(74)	代理人	100103	296			
						弁理士	小池	隆彌		
		,							ल की प्रदेश	
				1					最終頁	一成く

(54) 【発明の名称】 液晶表示装置

(57) 【要約】

【課題】 透過反射両用型の液晶表示装置の反射電極と 薄膜トランジスタとのコンタクト不良を起こりにくく し、かつ周囲光の利用効率を向上させ、良好な表示特性 を有する透過反射両用型の液晶表示装置を提供する。

【解決手段】 液晶層を挟んで互いに対向して配置され る一対の基板のうちの一方側の基板上に、外光を反射す る反射電極と背面光源からの光を透過する透過電極とを 1 画素内に構成する画素電極と、該画素電極に表示のた めの電圧を印加するスイッチング素子部とが形成されて なる液晶表示装置において、前記一方側の基板上には、 前記スイッチング素子部を覆って層間絶縁膜が形成され るとともに、該スイッチング素子部を構成するドレイン 電極と前記透過電極とが該層間絶縁膜の下で電気的に接 続されてなり、前記反射電極は、前記層間絶縁膜の上に 形成されるとともに、該反射電極と透過電極とが該反射 電極と透過電極との境界領域で電気的に接続されるよう な構成とする。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 液晶層を挟んで互いに対向して配置される一対の基板のうちの一方側の基板上に、外光を反射する反射電極と背面光源からの光を透過する透過電極とを1画素内に構成する画素電極と、該画素電極に表示のための電圧を印加するスイッチング素子部とが形成されてなる液晶表示装置において、

前記一方側の基板上には層間絶縁膜が形成されるとともに、前記スイッチング素子部を構成するドレイン電極と前記透過電極とが該層間絶縁膜の下で電気的に接続され 10 てなり.

前記反射電極は、前記層間絶縁膜の上に形成されるとと もに、該反射電極と透過電極とが該反射電極と透過電極 との境界領域で電気的に接続されることを特徴とする液 晶表示装置。

【請求項2】 前記層間絶縁膜は前記ドレイン電極を含むスイッチング素子部上の全てを覆って形成され、前記反射電極上にはコンタクトホールが存在しないことを特徴とする請求項1に記載の液晶表示装置。

【請求項3】 前記反射電極と前記透過電極とは、該反 20 射電極と透過電極との境界領域でのみ電気的に接続され ることを特徴とする請求項1に記載の液晶表示装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、ワードプロセッサやパーソナルコンピューターなどのOA機器や、電子手帳などの携帯情報機器、あるいは液晶モニターを備えたカメラー体型VTRなどに用いられる液晶表示装置に関する。

[0002]

【従来の技術】近年、液晶表示装置は、薄型で低消費電力であるという特徴を生かして、ワードプロセッサやパーソナルコンピュータ、テレビ、ビデオカメラ、スチルカメラ、車載モニター、携帯OA機器、携帯ゲーム機などに広く用いられている。

【0003】このような液晶表示装置には、画素電極に ITO(Indium Tin Oxide)などの透 過電極を用いた透過型の液晶表示装置と、画素電極に金 属などの反射電極を用いた反射型の液晶表示装置とがあ る。

【0004】本来、液晶表示装置はCRT (ブラウン管)やEL (エレクトロルミネッセンス)などとは異なり、自ら発光する自発光型の表示装置ではないため、透過型の液晶表示装置の場合には、液晶表示装置の背後に蛍光管などの照明装置、所謂バックライトを配置して、そこから入射される光によって表示を行っている。また、反射型の液晶表示装置の場合には、外部からの入射光を反射電極によって反射させることによって表示を行っている。

【0005】ここで、透過型の液晶表示装置の場合は、

上述のようにバックライトを用いて表示を行うために、 周囲の明るさにさほど影響されることなく、明るくて高 コントラストを有する表示を行うことができるという利 点を有しているものの、通常バックライトは液晶表示装 置の全消費電力のうち50%以上を消費することから、 消費電力が大きくなってしまうという問題も有してい る。

【0006】また、反射型の液晶表示装置の場合は、上述のようにバックライトを使用しないために、消費電力を極めて小さくすることができるという利点を有しているものの、周囲の明るさなどの使用環境あるいは使用条件によって表示の明るさやコントラストが左右されてしまうという問題も有している。

【0007】このように、反射型の液晶表示装置においては、周囲の明るさなどの使用環境、特に外光が暗い場合には視認性が極端に低下するという欠点を有しており、また、一方の透過型の液晶表示装置においても、これとは逆に外光が非常に明るい場合、例えば噴天下などでの視認性が低下してしまうというような問題を有していた。

【0008】こうした問題点を解決するための手段とし て、反射型と透過型との両方の機能を合わせ持った液晶 表示装置が、例えば特願平9-201176号などによ り提案されている。この特許出願により提案された液晶 表示装置は、1つの表示画素に外光を反射する反射表示 部(反射電極)とバックライトからの光を透過する透過 表示部(透過電極)とを作り込むことにより、周囲が真 っ暗の場合には、バックライトからの透過表示部を透過 する光を利用して表示を行なう透過型液晶表示装置とし 30 て、また、外光が暗い場合には、バックライトからの透 過表示部を透過する光と光反射率の比較的高い膜により 形成した反射表示部により反射する光との両方を利用し て表示を行う両用型液晶表示装置として、さらに、外光 が明るい場合には、光反射率の比較的高い膜により形成 した反射表示部により反射する光のみを利用して表示を 行う反射型液晶表示装置として用いることができるとい うものである。

【0009】このような構成の液晶表示装置は、外光の明るさに関わらず、常に視認性が優れた液晶表示装置の 40 提供を可能にしたものであり、このような透過反射両用型の液晶表示装置について、以下に簡単に説明する。

【0010】図10は、ここで従来技術として説明する 透過反射両用型の液晶表示装置の画素部分の構成を示し た平面図であり、図11は、図10におけるA-A線断 面図である。

【0011】また、図12(a)~(d)および図13(e)~(h)は、この透過反射両用型の液晶表示装置の画素部分における透過表示部と反射表示部との製造工程を示したプロセス断面図である。

【0012】このような透過反射両用型の液晶表示装置

の画素部分を構成する透過表示部および反射表示部について、図10~13を参照して説明する。まず、図12(a)に示すように、絶縁性基板1上にベースコート膜としてTa2O5、SiO2などの絶縁膜を形成し(図示せず)、その後、絶縁性基板1上に、A1、Mo、Taなどからなる金属薄膜をスパッタリング法にて作成し、パターニングしてゲート電極8を形成する。

【0013】次に、上述したゲート電極8を覆って絶縁性基板1上にゲート絶縁膜10を積層する。一般的には、P-CVD法により、SiNx膜を3000Å積層してゲート絶縁膜10とした。なお、絶縁性を高めるために、ゲート電極8を陽極酸化して、この陽極酸化膜を第1のゲート絶縁膜9とし、SiNなどの絶縁膜10をCVD法により形成して、第2の絶縁膜10とすることも考えられている。

【0014】次に、チャネル層11(アモルファスSi)と電極コンタクト層12(リン等の不純物をドーピングしたアモルファスSiまたは微結晶Si)とをゲート絶縁膜10上に連続してCVD法により、それぞれ1500Åと500Å積層し、電極コンタクト層12とチ20ャネル層11との両Si膜をHCl+SF6混合ガスによるドライエッチング法などによりパターニングして形成する。

【0015】その後、図12(b)に示すように、スパッタリング法により透過表示部を構成する電極材料として透明導電膜(ITO)2、13を1500Å積層し、続いて、AI、Mo、Ta膜等の金属薄膜14、15を積層する。そして、これらをパターニングすることにより、ソース電極13、14並びにドレイン電極13、15を形成する。

【0016】次に、図12(c)に示すように、SiNなどの絶縁膜をCVD法にて3000Å積層した後、コンタクトホール部17上に存在する絶縁膜を除去、パターニングして層間膜7を形成する。

【0017】次に、図12(d)に示すように、この層 する 間膜7上に層間絶縁膜となる感光性樹脂3を約4μmの よう 膜厚で塗布し、この感光性樹脂3を露光および現像した 後に熱処理を行なうことにより、複数の滑らかな凹凸部 材料 18(図示せず)を感光性樹脂3上に形成する。そし て、コンタクトホール部17領域上および透過表示部領 40 る。 域上に存在する感光性樹脂3を除去する。

【0018】次に、図13 (e) に示すように、層間膜7および感光性樹脂3を含む基板1上に、反射表示部を構成する電極材料としてA1/Mo膜4、5をスパッタリング法により1000/500Åの膜厚により成膜する。

【0019】そして、図13(f)に示すように、反射 表示部を構成する電極材料4、5上に、フォトリソグラ フィー工程を用いて所定の形状にフォトレジスト16を 形成する。このとき、透過表示部を構成する電極材料で 50

あるITO2と反射表示部を構成する電極材料であるA 14との間にはMo5が存在しているので、フォトレジ スト16の現像時にAl4の膜欠陥部から電解質溶液が

しみ込んでも、このMo5がバリアメタルとして機能するため電食反応が起こることを防止している。

【0020】そして、図13(g)に示すように、硝酸+酢酸+リン酸+水からなるエッチャントを使用して、反射表示部を構成する電極材料であるA14/Mo5を同時にエッチングして反射電極4、5を形成する。

【0021】最後に、図13(h)に示すように、フォトリソグラフィーにより形成されたフォトレジスト16をバッチ式の剥離装置を用いて除去することで、上述した透過反射両用型の液晶表示装置の画素部分は完成する。

【0022】ここで、前記フォトリソグラフィーにより 形成されたフォトレジスト16を除去するために用いた バッチ式の剥離装置について図14を用いて説明する。 図14(a)~(c)は、上述した透過反射両用型の液 晶表示装置におけるバッチ式のフォトレジスト16の剥 離工程を示した概略図である。

【0023】図14(a)~(c)に示すように、上述したような工程を経た基板20は、アミンとしてMEA(モノエタノールアミン)を60wt%含有する剥離液21に浸けられ、その後、基板20表面の剥離液21を取り除くために水22に浸けられて水洗される。この時、図14(b)に示すような基板20が剥離槽から水洗槽へ搬送される過程においては、基板20表面には剥離液21が付着した状態となっており、この基板20を水洗槽に浸けることにより、基板20表面でMEA2130と水22とが混ざりアルカリ性が強くなる。

【0024】しかしながら、上述した透過反射両用型の液晶表示装置では、透過表示部と反射表示部との境界領域において、図11の断面図に示すように、透過表示部を構成する電極材料であるITO2と反射表示部を構成する電極材料であるAl4/Mo5とが直接接触しないように、層間膜7と反射電極4、5とがパターニングされているので、透過電極材料であるITO2と反射電極材料であるAl4との間に電食を起こすことなくフォトレジスト16を除去することができるというものであ

【0025】このようにして製造された画素部分を有するTFT基板と、透過電極が形成された透明な対向基板(図示せず)とのそれぞれに配向膜を塗布して焼成する。そして、この配向膜にラビング処理を施し、スペーサーを散布してからシール樹脂でこれらの両基板を貼り合せ、真空注入法により液晶を注入して、液晶表示素子を作成する。最後に、液晶材料を注入して、偏光板と位相差板とをそれぞれ液晶表示素子の両側に1枚ずつ設置し、背面にバックライトを設置することで、上述した透過を表現を表現して、

50 過反射両用型の液晶表示装置は完成する。

[0026]

【発明が解決しようとする課題】上述したような構成の 透過反射両用型の液晶表示装置は、透過表示部を構成す る電極材料2と反射表示部を構成する電極材料4、5と が直接接触しないように層間膜7が形成されていること から、透過電極材料2と反射電極材料4、5との間に起 こる電食を防止することに対しては有効な構成である。 【0027】しかしながら、このような構成の場合に は、透過表示部を構成する電極材料2と反射表示部を構 成する電極材料4、5と層間膜7との重なり部分が、表 10 示画素領域内にありながら、透過表示にも反射表示にも 使用することのできない無効表示領域となってしまうこ とから、表示装置として開口率が低下してしまうという 問題点を有していた。

【0028】また、このときの反射領域および透過領域 の境界領域における層間膜7は、反射電極4、5のパタ ーニングずれ考慮して、反射電極4、5のエッジ部分よ りもかなり大きめに形成しておく必要があり、そのた め、透過領域の一部で層間膜7を介して液晶に電圧を印 加しなくてはならない領域が存在してしまうことにな り、透過領域における表示の透過率やコントラストが低 下してしまうという問題も有していた。

【0029】さらに、このような透過反射両用型の液晶 表示装置において反射表示を行う際には、1つの画素を 透過領域と反射領域とで分割しなければならないうえ に、コンタクトホール17がこの反射領域内に存在して いることから、十分な反射表示を行うための反射電極 4、5の面積の確保が困難となり、周囲光の利用効率が 悪いという問題点も有していた。

【0030】一般的に、上述したような透過反射両用型 30 の液晶表示装置では、層間絶縁膜(感光性樹脂)3を介 して透過電極2と反射電極4、5とを電気的に接続する 必要があることから、層間絶縁膜3にコンタクトホール 17を形成する必要がある。特に、偏光モードを使用す る場合には、層間絶縁膜3の膜厚を利用して反射領域と 透過領域との光路長を調整することで、この両者間の電 気光学特性のマッチングを図る必要がある。通常、透過 領域の液晶層の層厚は、反射領域の液晶層の層厚の2倍 程度に設定する必要があり、例えば、透過領域の液晶層 厚が通常5~6μm程度であることから、反射領域の液 40 晶層厚は2. 5~3μm程度になるように層間絶縁膜3 を3 µ m程度という厚い膜厚に形成する必要があり、こ のため、コンタクトホール17における接続不良が発生 し易く、また、コンタクトホール17の面積も大きくな ってしまい、反射電極4、5の利用効率が悪くなってし まうという問題も有している。

【0031】本発明は、これら従来の問題点に鑑みてな されたものであって、その目的とするところは、透過反 射両用型の液晶表示装置の反射電極と薄膜トランジスタ

6 用効率を向上させ、良好な表示特性を有する透過反射両 用型の液晶表示装置を提供することにある。

[0032]

【課題を解決するための手段】上述した目的を達成する ために、本発明の液晶表示装置は、液晶層を挟んで互い に対向して配置される一対の基板のうちの一方側の基板 上に、外光を反射する反射電極と背面光源からの光を透 過する透過電極とを1画素内に構成する画素電極と、該 画素電極に表示のための電圧を印加するスイッチング素 子部とが形成されてなる液晶表示装置において、前記一 方側の基板上には層間絶縁膜が形成されるとともに、前 記スイッチング素子部を構成するドレイン電極と前記透 過電極とが該層間絶縁膜の下で電気的に接続されてな り、前記反射電極は、前記層間絶縁膜の上に形成される とともに、該反射電極と透過電極とが該反射電極と透過 電極との境界領域で電気的に接続されることを特徴とし ている。

【0033】また、このときの前記層間絶縁膜は前記ド レイン電極を含むスイッチング素子部上の全てを覆って 20 形成され、前記反射電極上にはコンタクトホールが存在 しないことが好ましい。

【0034】さらに、このときの前記反射電極と前記透 過電極とは、該反射電極と透過電極との境界領域でのみ 電気的に接続されることが好ましい。

【0035】以下、本発明の作用について説明する。

【0036】本発明の液晶表示装置によれば、反射電極 と透過電極とが、反射電極と透過電極との境界領域で電 気的に接続するように構成されているため、表示画素領 域内における無効表示領域を従来よりも増加させること なく、確実に両電極を接続することができ、コンタクト 不良を低減させることが可能となっている。

【0037】また、これまで表示画素領域内の反射電極 領域に存在していたコンタクトホールを形成することな く反射電極と透過電極とを電気的に接続することができ るため、反射電極領域の開口率を向上させ、周囲光の利 用効率を向上させることも可能となっている。

【0038】さらに、これまで反射電極と透過電極との 間に存在していた層間膜を形成する必要がなくなるた め、層間膜を介して液晶に電圧を印加することがなくな り、透過電極領域の表示性能を向上させることも可能と なっている。

[0039]

【発明の実施の形態】以下、本発明における実施の形態 について図面に基づいて説明する。

【0040】 (実施の形態1) 図1は、本実施の形態1 における液晶表示装置の画素部分の構成を示した平面図 であり、図2は、そのA-A線断面図である。

【0041】本実施の形態1の液晶表示装置は、図1お よび図2に示すように、絶縁性基板1上に、薄膜トラン とのコンタクト不良を起こりにくくし、かつ周囲光の利 50 ジスタ18と、この薄膜トランジスタ18のドレイン電

8

極13に電気的に接続された透過電極2と、この薄膜ト ランジスタ18および透過電極2と層間絶縁膜3を介し て配置された反射電極4、5とから形成されている。そ して、この透過電極2と反射電極4、5とは、その境界 領域において、電気的に接続されて構成されている。

【0042】このように、本実施の形態1における液晶 表示装置では、画素電極を構成する透過電極2と反射電 極4、5とを直接接触させて電気的に接続させているた め、従来、透過表示領域にも反射表示領域にも使用する ことができなかった無効表示領域を透過電極2と反射電 10 極4、5との接続部として利用することが可能となって いる。

【0043】また、このような構成とすることにより、 従来、コンタクトホールにおいて発生していた透過電極 2と反射電極4、5との接続不良を防止することが可能 となっており、液晶表示装置の良品率を向上させること も可能となっている。

【0044】ここで、画素電極を構成する透過電極2と 反射電極4、5とを直接接触させて電気的に接続させて いることに起因して発生するAI4/Mo5の積層膜パ 20 ターンのフォトレジスト剥離工程における電食対策とし ては、本実施の形態1では、後述するように、水洗槽の 前に複数の別の槽を設けるなどして水洗槽での水とME Aとが混ざってアルカリ性になることを防止するような 水洗浄プロセスを行っている。

【0045】 ここで、図3 (a) ~ (d) および図4 (e)~(h)は、本実施の形態1における液晶表示装 置の画素部分における透過表示部と反射表示部とのプロ セスを示した断面図である。

【0046】本実施の形態1における液晶表示装置の画 素部分を構成する透過表示部および反射表示部につい て、図3および図4の(a)~(h)を参照して説明す る。まず、図3(a)に示すように、絶縁性基板1上に ベースコート膜としてTa2O5、SiO2などの絶縁膜 を形成し(図示せず)、その後、絶縁性基板1に、A 1、Mo、Taなどからなる金属薄膜をスパッタリング 法にて作成し、パターニングしてゲート電極8を形成す る。

【0047】次に、上述したゲート電極8を覆って絶縁 性基板1上にゲート絶縁膜10を積層する。一般的に は、P-CVD法により、SiNx膜を3000Å積層 してゲート絶縁膜10とした。なお、絶縁性を高めるた めに、ゲート電極8を陽極酸化して、この陽極酸化膜を 第1のゲート絶縁膜9とし、SiNなどの絶縁膜10を CVD法により形成して、第2の絶縁膜10とすること も考えられている。

【0048】次に、チャネル層11(アモルファスS i)と電極コンタクト層12(リン等の不純物をドーピ ングしたアモルファスSiまたは微結晶Si)とをゲー

500Åと500Å積層し、電極コンタクト層12とチ ャネル層11との両Si膜をHCl+SF6混合ガスに よるドライエッチング法などによりパターニングして形 成する。

【0049】その後、図3(b)に示すように、スパッ タリング法により透過表示部を構成する電極材料として 透明導電膜 (ITO) 2、13を1500Å積層し、続 いて、AI、Mo、Ta膜等の金属薄膜14、15を積 層する。そして、これらをパターニングすることによ り、ソース電極13、14並びにドレイン電極13、1 5を形成する。これにより、ドレイン電極13と透過表 示部を構成する電極材料2とが電気的に接続されて構成 される。

【0050】次に、図3 (c) に示すように、SiNな どの絶縁膜をCVD法にて3000Å積層し、透過表示 領域、コンタクトホール部17上および透過表示領域と 反射表示領域との境界領域に存在する絶縁膜を除去、パ ターニングして層間膜7を形成する。ここで、本実施の 形態1では、層間膜7を除去する際、透過表示領域だけ を除去するのではなく、透過表示領域および透過表示領 域と反射表示領域との境界領域の全域に存在する層間膜 7を除去した。なお、必ずしも透過表示領域と反射表示 領域との境界領域に存在する層間膜7を全域にわたって 除去する必要はなく、その一部を除去することにより、 透過電極2と反射電極4、5とが電気的に接続するよう な構成としても構わない。

【0051】次に、図3(d)に示すように、この層間 膜7上に層間絶縁膜となる感光性樹脂3を約4μmの膜 厚で塗布し、この感光性樹脂3を露光および現像した後 に熱処理を行なうことにより、複数の滑らかな凹凸部1 8 (図示せず) を感光性樹脂 3 上に形成する。 そして、 コンタクトホール部17領域上および透過表示部領域上 に存在する感光性樹脂3を除去する。

【0052】次に、図4 (e) に示すように、層間膜7 および感光性樹脂3を含む基板1上に、反射表示部を構 成する電極材料としてA1/Mo膜4、5をスパッタリ ング法により1000/500Åの膜厚により成膜す る。

【0053】そして、図4(f)に示すように、反射表 40 示部を構成する電極材料4、5上に、フォトリソグラフ ィー工程を用いて所定の形状にフォトレジスト16を形 成する。このとき、透過表示部を構成する電極材料であ るITO2と反射表示部を構成する電極材料であるAI 4との間にはMo5が存在しているので、フォトレジス ト16の現像時にA14の膜欠陥部から電解質溶液がし み込んでも、このMo5がバリアメタルとして機能する ため電食反応が起こることを防止している。

【0054】そして、図4 (g) に示すように、硝酸+ 酢酸+リン酸+水からなるエッチャントを使用して、反 ト絶縁膜10上に連続してCVD法により、それぞれ1 50 射表示部を構成する電極材料であるAl4/Mo5を同

10

時にエッチングして反射電極4、5を形成する。

【0055】最後に、図4(h)に示すように、フォトリソグラフィーにより形成されたフォトレジスト16をバッチ式の剥離装置を用いて除去することで、上述した透過反射両用型の液晶表示装置の画素部分は完成する。【0056】ここで、前記フォトリソグラフィーにより形成されたフォトレジスト16を除去するために用いたバッチ式の剥離装置について図5を用いて説明する。図5(a)~(e)は、上述した透過反射両用型の液晶表示装置におけるバッチ式のフォトレジスト16の剥離工程を示した概略図である。

【0057】図5(a)~(e)に示すように、上述したような工程を経た基板20は、アミンとしてMEA(モノエタノールアミン)を60wt%含有する剥離液に浸けられ、その後、基板20表面の剥離液を取り除くために、水洗槽22に浸けられて水洗される。この時、図14に示す従来のように、剥離槽21で剥離した後、ジメチルスルホキシドを主成分とする剥離槽21(DMSO槽)、水洗槽22の順で水洗いして、剥離槽21、水洗槽22の液交換を行わずに剥離を繰り返してしまうと、剥離槽21内のMEA濃度が高くなってしまい、続いて水洗槽22内にMEAが持ち込まれて、アルカリ性が強くなり、透過表示領域と反射表示領域との境界領域における透過電極2と反射電極4、5との接触部分で電食が発生してしまう。

【0058】そこで、本実施の形態1では、図5(a)~(e)に示すように、基板20を剥離槽21に浸して剥離した後、別の剥離槽21を2槽続けて通過させ、水洗槽22に浸して水洗を行った。このような方法により、従来水洗槽22内にMEAが持ち込まれてアルカリ性が強くなり、透過表示領域と反射表示領域との境界領域における透過電極2と反射電極4、5との接触部分で電食が発生していたものが、剥離槽21(DMSO槽)を2槽にすることで、水洗槽22内にMEAがほとんど持ち込まれなくなり、電食の発生を防止することが可能になる。

【0059】このようにして製造された画素部分を有するTFT基板と、透過電極が形成された透明な対向基板(図示せず)とのそれぞれに配向膜を塗布して焼成する。そして、この配向膜にラビング処理を施し、スペーサーを散布してからシール樹脂でこれらの両基板を貼り合せ、真空注入法により液晶を注入して、液晶表示素子を作成する。最後に、液晶材料を注入して、偏光板と位相差板とをそれぞれ液晶表示素子の両側に1枚ずつ設置し、背面にバックライトを設置することで、上述した透過反射両用型の液晶表示装置は完成する。

【0060】(実施の形態2)図6は、本実施の形態2における液晶表示装置の画素部分の構成を示した平面図であり、図7は、そのA-A線断面図である。

【0061】本実施の形態2の液晶表示装置は、図6お 50

よび図7に示すように、絶縁性基板1上に、薄膜トランジスタ18と、この薄膜トランジスタ18のドレイン電極13に電気的に接続された透過電極2と、この薄膜トランジスタ18および透過電極2と層間絶縁膜3を介して配置された反射電極4、5とから形成されている。そして、この透過電極2と反射電極4、5とは、その境界領域において、電気的に接続されて構成されている。

【0062】このように、本実施の形態2における液晶表示装置では、画素電極を構成する透過電極2と反射電極4、5とを直接接触させて電気的に接続させているため、従来、透過表示領域にも反射表示領域にも使用することができなかった無効表示領域を透過電極2と反射電極4、5との接続部として利用することが可能となっている。

【0063】また、このような構成とすることにより、 従来、コンタクトホールにおいて発生していた透過電極 2と反射電極4、5との接続不良を防止することが可能 となっており、液晶表示装置の良品率を向上させること も可能となっている。

【0064】なお、本実施の形態2における液晶表示装置は、図6および図7に示すように、層間絶縁膜3上に形成された反射電極4、5にコンタクトホールを形成していない点が上述した実施の形態1とは異なっている。【0065】ここで、図8(a)~(d)および図9(e)~(h)は、本実施の形態2における液晶表示装置の画素部分における透過表示部と反射表示部とのプロセスを示した断面図である。

【0066】本実施の形態2における液晶表示装置の画素部分を構成する透過表示部および反射表示部について、図8および図9の(a)~(h)を参照して説明する。まず、図8(a)に示すように、絶縁性基板1上にベースコート膜として Ta_2O_5 、 Si_02 などの絶縁膜を形成し(図示せず)、その後、絶縁性基板1に、Al、Mo、Ta などからなる金属薄膜をスパッタリング法にて作成し、パターニングしてゲート電極8を形成する。

【0067】次に、上述したゲート電極8を覆って絶縁性基板1上にゲート絶縁膜10を積層する。一般的には、P-CVD法により、SiNx膜を3000Å積層してゲート絶縁膜10とした。なお、絶縁性を高めるために、ゲート電極8を陽極酸化して、この陽極酸化膜を第1のゲート絶縁膜9とし、SiNなどの絶縁膜10をCVD法により形成して、第2の絶縁膜10とすることも考えられている。

【0068】次に、チャネル層11(アモルファスSi)と電極コンタクト層12(リン等の不純物をドーピングしたアモルファスSiまたは微結晶Si)とをゲート絶縁膜10上に連続してCVD法により、それぞれ1500Åと500Å積層し、電極コンタクト層12とチャネル層11との両Si膜をHCl+SF6混合ガスに

よるドライエッチング法などによりパターニングして形成する。

【0069】その後、図8(b)に示すように、スパッタリング法により透過表示部を構成する電極材料として透明導電膜(ITO)2、13を1500Å積層し、続いて、Al、Mo、Ta膜等の金属薄膜14、15を積層する。そして、これらをパターニングすることにより、ソース電極13、14並びにドレイン電極13、15を形成する。これにより、ドレイン電極13と透過表示部を構成する電極材料2とが電気的に接続されて構成される。

【0070】次に、図8(c)に示すように、SiNなどの絶縁膜をCVD法にて3000A積層し、透過表示領域および透過表示領域と反射表示領域との境界領域に存在する絶縁膜を除去、パターニングして層間膜7を形成する。ここで、本実施の形態2では、層間膜7を除去する際、透過表示領域だけを除去するのではなく、透過表示領域および透過表示領域と反射表示領域との境界領域の全域に存在する層間膜7を除去した。なお、必ずしも透過表示領域と反射表示領域との境界領域に存在する層間膜7を全域にわたって除去する必要はなく、その一部を除去することにより、透過電極2と反射電極4、5とが電気的に接続するような構成としても構わない。

【0071】次に、図8(d)に示すように、この層間 膜7上に層間絶縁膜となる感光性樹脂3を約4μmの膜 厚で塗布し、この感光性樹脂3を露光および現像した後に熱処理を行なうことにより、複数の滑らかな凹凸部18(図示せず)を感光性樹脂3上に形成する。そして、コンタクトホール部17領域上および透過表示部領域上に存在する感光性樹脂3を除去する。

【0072】次に、図9(e)に示すように、層間膜7 および感光性樹脂3を含む基板1上に、反射表示部を構成する電極材料としてA1/Mo膜4、5をスパッタリング法により1000/500Åの膜厚により成膜する。

【0073】そして、図9(f)に示すように、反射表示部を構成する電極材料4、5上に、フォトリソグラフィー工程を用いて所定の形状にフォトレジスト16を形成する。このとき、透過表示部を構成する電極材料であるITO2と反射表示部を構成する電極材料であるAl4との間にはMo5が存在しているので、フォトレジスト16の現像時にAl4の膜欠陥部から電解質溶液がしみ込んでも、このMo5がバリアメタルとして機能するため電食反応が起こることを防止している。

【0074】そして、図9(g)に示すように、硝酸+ 酢酸+リン酸+水からなるエッチャントを使用して、反 射表示部を構成する電極材料であるAl4/Mo5を同 時にエッチングして反射電極4、5を形成する。

【0075】最後に、図9(h)に示すように、フォト における液晶表示リングラフィーにより形成されたフォトレジスト16を 50 大断面図である。

バッチ式の剥離装置を用いて上述した実施の形態1と同様に除去することで、本実施の形態2における透過反射両用型の液晶表示装置の画素部分は完成する。

12

【0076】このようにして製造された画素部分を有するTFT基板と、透過電極が形成された透明な対向基板 (図示せず) とのそれぞれに配向膜を塗布して焼成する。そして、この配向膜にラビング処理を施し、スペーサーを散布してからシール樹脂でこれらの両基板を貼り合せ、真空注入法により液晶を注入して、液晶表示素子 10 を作成する。最後に、液晶材料を注入して、偏光板と位相差板とをそれぞれ液晶表示素子の両側に1枚ずつ設置し、背面にバックライトを設置することで、上述した透過反射両用型の液晶表示装置は完成する。

【0077】本実施の形態2における液晶表示装置によれば、層間絶縁膜3上に形成された反射電極4、5にはコンタクトホールが存在していないため、従来コンタクトホールとしていた層間絶縁膜3上の領域にも凹凸を形成することができ、透過表示領域にも反射表示領域にも利用することのできなかったコンタクトホール部分を反射表示領域として利用することができ、実効表示画素面積を拡大させることが可能となっている。

[0078]

【発明の効果】以上の説明のように、本発明の液晶表示装置によれば、反射電極と透過電極とが、反射電極と透過電極との境界領域で電気的に接続するように構成されているため、表示画素領域内における無効表示領域を従来よりも増加させることなく、確実に両電極を接続することができ、コンタクト不良を低減させることが可能となっている。

30 【0079】また、これまで表示画素領域内の反射電極 領域に存在していたコンタクトホールを形成することな く反射電極と透過電極とを電気的に接続することができ るため、反射電極領域の開口率を向上させ、周囲光の利 用効率を向上させることも可能となっている。

【0080】さらに、これまで反射電極と透過電極との間に存在していた層間膜を形成する必要がなくなるため、層間膜を介して液晶に電圧を印加することがなくなり、透過電極領域の表示性能を向上させることも可能となっている。

10 【図面の簡単な説明】

【図1】図1は、本発明の実施の形態1における液晶表示装置の画素部分の構成を示した拡大平面図である。

【図2】図2は、本発明の実施の形態1における液晶表示装置の画素部分の構成を示した拡大断面図である。

【図3】図3(a)~(d)は、本発明の実施の形態1における液晶表示装置の画素部分のプロセスを示した拡大断面図である。

【図4】図4 (e) ~ (h) は、本発明の実施の形態1 における液晶表示装置の画素部分のプロセスを示した拡大断面図である

【図5】図5 (a) ~ (e) は、本発明の実施の形態におけるバッチ式のフォトレジストの剥離工程を示した概略図である。

【図6】図6は、本発明の実施の形態2における液晶表示装置の画素部分の構成を示した拡大平面図である。

【図7】図7は、本発明の実施の形態2における液晶表示装置の画素部分の構成を示した拡大断面図である。

【図8】図8 (a) ~ (d) は、本発明の実施の形態2 における液晶表示装置の画素部分のプロセスを示した拡 大断面図である。

【図9】図9 (e) ~ (h) は、本発明の実施の形態2 における液晶表示装置の画素部分のプロセスを示した拡 大断面図である。

【図10】図10は、従来技術における液晶表示装置の 画素部分の構成を示した拡大平面図である。

【図11】図11は、従来技術における液晶表示装置の 画素部分の構成を示した拡大断面図である。

【図12】図12(a) \sim (d) は、従来技術における 液晶表示装置の画素部分のプロセスを示した拡大断面図 である。

【図13】図12(e) \sim (h)は、従来技術における 液晶表示装置の画素部分のプロセスを示した拡大断面図 である。

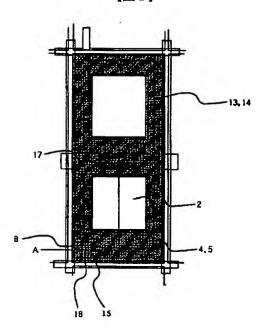
【図14】図14 (a) ~ (d) は、従来技術における

枚葉式のフォトレジスト剥離工程を示した概略図である。

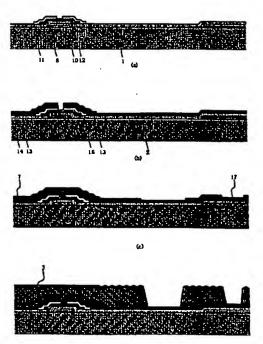
【符号の説明】

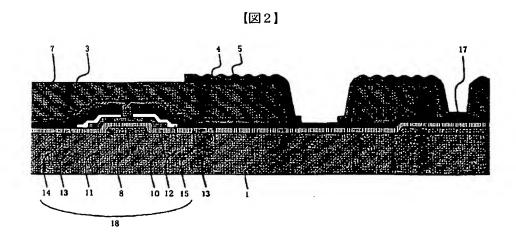
- 1 ガラス基板
- 2 透過電極材料 (ITO)
- 3 感光性樹脂(層間絶緣膜)
- 4 反射電極材料(A1)
- 5 反射電極材料 (Mo)
- 6 透過表示部
- 10 7 絶縁膜
 - 8 ゲート電極
 - O BELTWAY DA
 - 9 陽極酸化膜
 - 10 ゲート絶縁膜
 - 11 チャネル層
 - 12 電極コンタクト層
 - 13 ソース・ドレイン電極 (ITO)
 - 14 ソース電極 (Ta)
 - 15 ドレイン電極 (Ta)
 - 16 フォトレジスト
- 20 17 コンタクトホール
 - 18 薄膜トランジスタ
 - 20 基板
 - 2 1 剥離槽槽 (DMSO槽)
 - 22 水洗槽

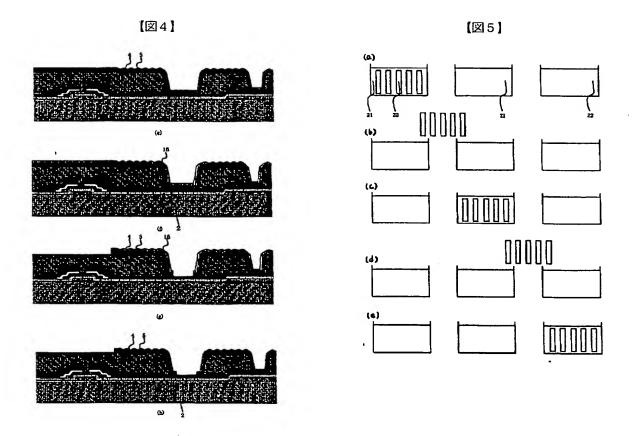
【図1】

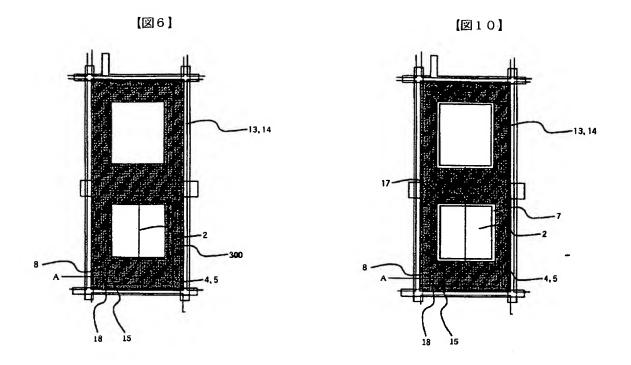


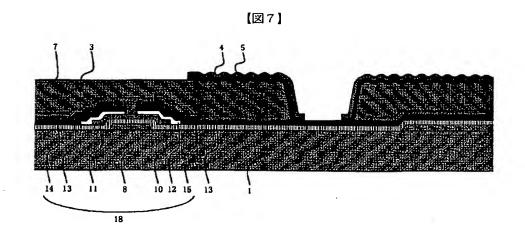
[図3]

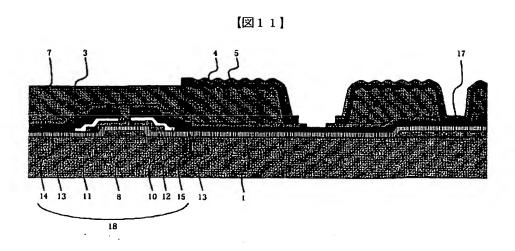


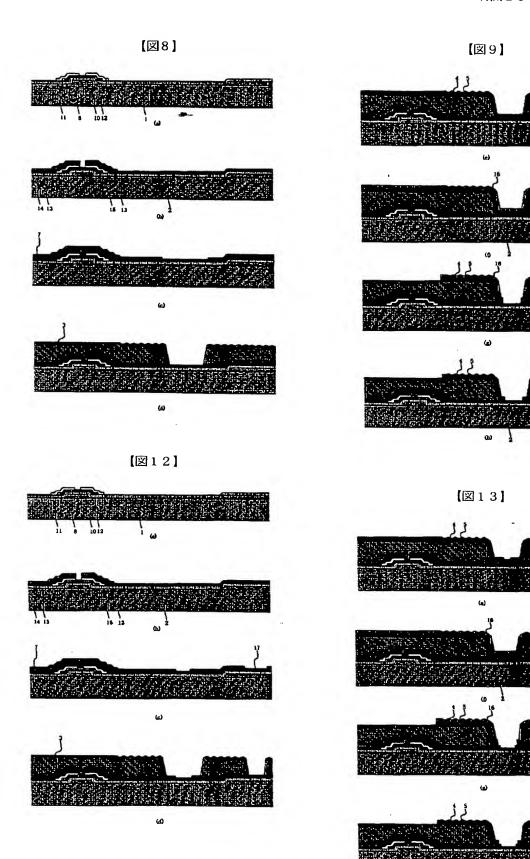




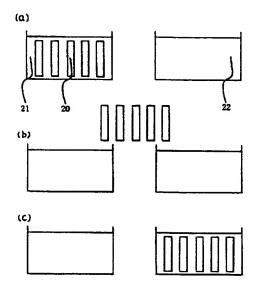








【図14】



フロントページの続き

(51) Int. Cl. ⁷

識別記号

FI H01L 29/78 テーマコード(参考)

H01L 21/336 H04N 5/66

102

78 612D

Fターム(参考) 2H092 HA05 JA26 JA29 JA35 JA36

JA38 JA40 JA42 JA44 JA46

JB13 JB23 JB32 JB33 JB51

JB57 JB63 JB69 KA05 KA07

KA12 KA16 KA18 KB14 KB23

was was week

KB25 MA05 MA08 MA14 MA15

MA16 MA18 MA19 MA20 MA24

MA27 MA35 MA37 MA41 NA01

NA15 NA25 PA06 PA12

5C058 AA09 AB03 AB04 BA05 BA08

BA32 BA35

5C094 AA10 AA22 AA32 BA03 BA43

CA19 DA15 DB10 EA05 EA06

HA08

5F110 BB01 CC07 DD12 DD13 EE03

EE04 EE44 FF03 FF09 FF24

FF30 GG02 GG15 GG24 GG44

HK03 HK04 HK07 HK09 HK15

HK16 HK22 HK25 HK33 HK34

NN02 NN03 NN04 NN24 NN27

NN35 NN36 NN72 QQ01 QQ09